## 05;08;12 Полиморфизм пентаоксида ниобия и свойства ниобатов щелочных металлов — основ сегнетопьезоэлектрических материалов

© Е.М. Кузнецова, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, Л.А. Шилкина

Научно-исследовательский институт физики Ростовского государственного университета E-mail: esmit@krinc.ru

В окончательной редакции 20 сентября 2000 г.

Установлено существенное влияние полиморфных модификаций пентаоксида ниобия на свойства синтезированных порошков и керамик ниобатов щелочных металлов. Показано, что переход из двухфазного в однофазное состояние при термообработке  $Nb_2O_5$  приводит к сдвигу фазовых равновесий в образующихся на его основе твердых растворах, совершенствованию их кристаллической структуры и экстремальному поведению электрофизических параметров. Сделано заключение о целесообразности использования полученных результатов при разработке практически важных сегнетопьезоэлектрических материалов.

Сегнетопьезоэлектрические керамические материалы (СПКМ) на основе ниобатов щелочных металлов (НЩМ) благодаря уникальным сочетаниям физических свойств нашли широкое применение в квантовой электронике, электрооптике, СВЧ-пьезотехнике и др. [1]. Основным компонентом при их создании является пентаоксид ниобия. Промышленно выпускаемый Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> практически всегда многофазен с наиболее частым преобладанием высокотемпературной модификации  $\alpha_1$ . Процентное соотношение и параметры сосуществующих фаз не регламентируются действующим Стандартом и от партии к партии Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> не воспроизводятся. Такая нестабильность кристаллической структуры Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, безусловно, может оказать существенное влияние на конечные свойства СПКМ и воспроизводимость их при массовом производстве.

С целью установления закономерностей изменения свойств ниобатных СПКМ от полиморфного состояния  $Nb_2O_5$  предпринято изучение

36

Результаты рентгенографического исс	ледования представленных партий (до тер-
мообработки) (оригинальные данные	)

N₂	Симметрия	Параметры элементарной ячейки								
партий	$\alpha_1$ - и $\eta$ -моди-	$lpha_1$ -модификаций				$\eta$ -модификаций				
	фикаций	a,Å	b,Å	c,Å	$\beta$	a, Å	b,Å	c,Å	$\beta$	
47	Моноклинная	21.11	3.809	19.35	119°58′	28.58	3.817	17.52	$119^{\circ}48'$	
48	_"_	21.06	3.806	19.32	119°42′	28.55	3.820	17.47	$124^{\circ}42'$	
70	_"_	21.29	3.828	19.46	120°43′	28.65	3.821	17.44	124°13′	

заводских партий этого монооксида, синтезированных с их участием порошков твердых растворов (ТР) НЩМ и изготовленных керамик.

Были отобраны три партии Nb2O5 квалификации "Нбо-пт", в которых содержание *п*-фазы (по данным проведенного нами рентгенографического анализа)<sup>1</sup> составило 65% (партия 47), 80% (п. 70), 85% (п. 48) от количества основной  $\alpha_1$ -фазы. Оригинальные экспериментальные данные по рентгенографическому определению фазового состава исследованных нетермообработанных образцов приведены в таблице. Эти данные находятся в хорошем согласии с параметрами решеток модификаций  $\alpha_1$ ,  $\eta$ -фазы Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, представленными в [2]. Поскольку, в интервале температур 1000  $\div$  1400°C устойчива именно она ( $\alpha_1$ ), можно предположить, что *η*-фаза более низкотемпературна. Чтобы исключить ее вклад в формирование свойств СПКМ, была осуществлена термообработка партий при различных температурах ( $T_{TO}$ ) из интервала 950-1250°С с выдержкой при каждой температуре в течение двух часов. Оказалось, что повышение Т<sub>ТО</sub> приводит к уменьшению концентрации η-фазы и ее практическому исчезновению при 1120°C в п. 70, 1150°C в п. 48, 1170°С в п. 47. Выше 1180°С все партии Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> содержат только  $\alpha_1$ -модификацию (рис. 1). "Очищение" Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> от *η*-фазы сопровождается и совершенствованием структуры основной  $\alpha_1$ -фазы, о чем свидетельствует сужение соответствующих дифракционных линий.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Содержание  $\eta$ -фазы оценено по значению отношения интенсивностей сильных дифракционных линий 110 каждой из сосуществующих модификаций ( $I_{110\eta}/I_{110\alpha_1}$ ).



Рис. 1. Зависимости процентного содержания  $\eta$ -фазы Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (*1.1* — п. 70, *1.2* — п. 47, *1.3* — п. 48), полуширины рентгеновской линии  $b_{222}$  (2 — п. 47, синтезированный ТР 1; 3 — п. 48, синтезированный ТР 2), микродеформаций  $\Delta d/d_{222}$  (4 — п. 47, ТР 1; 5 — п. 48, ТР 1; 6 — п. 48, ТР 2), процентного содержания *Rh*-фазы  $\mu$  (7), *D* (8 — п. 70, синтезированный ТР 2; 9 — п. 70, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; *10* — п. 70, керамика ТР 2; *11* — п. 47 керамика ТР 2) от  $T_{TO}$ .

39



**Рис. 2.** Зависимости  $\varepsilon_{33}^{T}/\varepsilon_{0}(1), \varepsilon/\varepsilon_{0}(2), K_{p}(3), d_{31}(4)$ , пьезочувствительности  $g_{31}(5), Q_{m}(6)$ , скоростей звука  $V_{R}(7), V_{1}^{E}(8), Y_{11}^{E}(9), T$  от  $T_{TO}$ .

Рентгенографический анализ синтезированных порошков и керамик TP состава  $(Na_{1-x}Li_x)NbO_3$  (x = 0.10 - TP1, x = 0.13 - TP2),полученных из обожженных проб анализируемых партий, показал, что параметры, объемы и деформации кристаллических ячеек остались практически теми же: отклонение от исходных значений составило  $\sim 1.5\%$ . Значительные изменения претерпели характеристики, определяющие фазовые равновесия в ТР, и совершенство их кристаллической структуры: отмечено уменьшение количества одной из сосуществующих в TP 2 фаз<sup>2</sup> ( $\mu$ ); интегральной ширины рентгеновской линии ( $b_{222}$ ) и микродеформаций  $(\Delta d/d)_{222}$ . Аномальное поведение этих характеристик вдали от момента перехода  $\alpha_1 + \eta \rightarrow \alpha_1$ , вероятно, связано с началом потери устойчивости *η*-фазы (рис. 1). Обращает на себя внимание факт аномального роста среднего размера зерен  $(\bar{D})$  керамик вблизи T<sub>TO</sub> (рис. 1). Причина наблюдаемого может заключаться в следующем. Повышение Т<sub>ТО</sub> приводит к резкому укрупнению частиц Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и соответственно возрастанию размера частиц синтезированных порошков. Вдали от структурных превращений это приводит к потере активности синтезированных порошков к рекристаллизации при спекании и в результате к уменьшению  $\bar{D}$  керамики. Максимальные значения  $\bar{D}$ вблизи Т<sub>ТО</sub> по аналогии с эффектом Хедвала (повышенной реакционной способностью твердых тел во время или в результате полиморфных превращений) обусловлены, по-видимому, интенсификацией диффузионных процессов, инициированной высокой подвижностью составных частей решетки при ее перестройке. В пользу разумности такой интерпретации свидетельствуют и минимальные при Т<sub>ТО</sub> значения температуры начала интенсивного уплотнения синтезированных порошков при спекании и оптимальных температур спекания Т ТР.

Поведение структурных и микроструктурных характеристик TP определяет немонотонные изменения их диэлектрических, пьезоэлектрических, механических и упругих свойств (рис. 2) с экстремумами в окрестности температуры полиморфного превращения в Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. (Измерялись диэлектрические проницаемости до ( $\varepsilon/\varepsilon_0$ ) и после ( $\varepsilon_{13}^{-1}/\varepsilon_0$ )

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> В ТР 2 в соответствии с фазовой диаграммой системы (Na,Li)NbO<sub>3</sub> сосуществуют ромбоэдрическая (*Rh*) и ромбическая (*R*) фазы [3]. Так как однозначно разделить на рентгенограмме мультиплеты, принадлежащие *Rh*- и *R*-фазам, невозможно вследствие их наложения, процентное содержание *Rh*-фазы ( $\mu$ ) оценивалось как ( $I_{211}^{Rh} - I_{N=6}^{Rh-R} \cdot 100\%$ , где  $I_{211}^{Rh}$  — интегральная интенсивность отражения 211 *Rh*-фазы;  $\sum I_{N=6}^{Rh+R}$  — интегральная интенсивность всего мультиплета с  $N = h^2 + k^2 + l^2 = 6$ .

Таким образом, полиморфное состояние Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> оказывает существенное влияние на характеристики синтезированных порошков ТР НЩМ и формирование экстремальных свойств образующихся керамик, что необходимо учитывать при разработке Nb-содержащих СПКМ.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (грант № 99–02–17575).

## Список литературы

- [1] Фесенко Е.Г., Данцигер А.Я., Резниченко Л.А. и др. // ЖТФ. 1982. Т. 52. № 11. С. 2262–2266.
- [2] Powder Diffraction. File. Data. Cards. Inorganic Section. Set. 16–57, 20–804. ICPDS. Swarthmore, Pennsylvania, USA, 1948–1977.
- [3] Резниченко Л.А., Шилкина Л.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1975. Т. 39. № 5. С. 1118–1121.